## [Abstract]

[Object] The invention is to provide an active matrix array substrate that can realize a liquid crystal display element with high image reliability by a simple process.

[Structure] A plurality of scanning lines (gate lines) 2 and a plurality of signal lines (source lines) 8 are formed on an array substrate 1, and a pixel electrode 4 is disposed at each of cross-sections of the scanning lines (gate lines) 2 and the signal lines (source lines) 8 through a switching element. The scanning line (gate line) 2 is formed of aluminum (Al) or metal mainly containing aluminum and an anode oxide film 12 is coated on its surface. The scanning line (gate line) 2 is replaced by a noncorrosive metal pattern 3 crossing a line to be separated 11 from near the inner side of the line to be separated 11 of the array substrate 1.

(19)日本国特苏广(J.P)

(12) 公開特許公報(A)

(II) 阿許出國公司書号 特別平8-114814

(43)公開日 平成8年(1996)5月7日

(51) int.CL\*

資別配号

广内亚亚青号 P.I.

技術表示個所

GO2P 1/188

6 O O

審查論求 未請求 請求項の数7 OL (全 10 頁)

(21) 出職爭号

**特順平8-247840** 

(22) 出贈日

平成6年(1994)10月13日

(71)出版人 000005821

经下属型政策综合社

大阪府門其市大学門真1008番地

(72)発明者 贫田 智

大阪府門東市大学門東1000番地、松下電器。

直来编式会社内

(72)発明者 于野 光宏

大阪府門其市大学門真1000等地。松下電影

座棄株式会社內

(72)発明者 田世 米治

大阪府門其市大字門其1006書地、松下電器

**建模状式会**社内

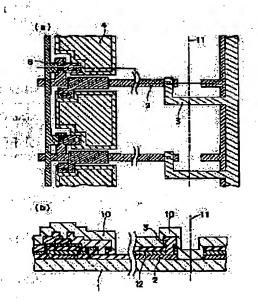
(74)代理人 中国土 松内 寅辛 (外1名)

### (54) 【発明の名称】 アクティブマトリックスアレイ基板とその製造方法

## (57) 【要約】

(目的) 前便なプロセスによって画像信頼性の高い液 品表示素子を実現することができるアクティフマトリッ クスアレイ基板を提供する。

【構成】 アレイ基板1の上に、損致の走査線(ゲート 線)2及び損数の信号線(ゲース線)8を形成すると共 に、走査線(ゲート線)2と信号線(ゲース線)8の各 交差点にスイッチング素子を介して画素電極4を配置する。走査線(ゲート線)2をアルミニウム(A・1)又は アルミニウムを主成分とする金属で形成し、かつ表面上 に陽極酸化度12を途布する。走査線(ゲート線)2 を、アレイ基板1の割断子定線11の内側近傍から割断 子定線11を交差する非腐食性金属パターン3によって 置換する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁基版の一平面上に、複数の走査線 (ゲート線)及び複数の信号線(ソース線)が形成され。 ると共に、前記走査線(ゲート線)と前記信号線(ソー ス線)の各交差点にスイッチング素子を介して画素電極: が配置される前記走査線(ゲート線)がアルミニウム (AII) 又はアルミニウムを主成分とする金属で形成さ れると共に、前記走査線(ゲート線)の表面上に関極酸 化膜を有し、かつ、全体が絶縁体層で関われたアクティ フマトリックスアレイ基版であって、前記走査線(ゲー ト線) に非腐食性金属パターンが接続されて外部に取り 出され、かつ、前記走査線(ゲート線)と前記非廃食性 金属パターンとの接続点が前記絶縁体層の内部に存する。 ことを特徴とするアクティブマトリックスアレイ基板。 非腐食性金属パターンの材料が信号機 (ソース線) の材料であるチタン(Ti) 又はタンタル (Ta)である諸求項1に記載のアクティブマトリック) スアレイ基板.

[請求項3] 結縁基板の一平面上に、複数の走査機 (ゲート線)及び複数の信号線 (ソース線)が形成されると共に、前記走査線 (ゲート線)と前記信号線 (ソース線)の各交差点にスイッチング素子を介して画素電極が配置され、前記走査線 (ゲート線)がアルミニウム (ヘー)又はアルミニウムを主成分とする金属で形成されると共に、前記走査線 (ゲート線)の表面上に陽極酸化度を有し、かつ、全体が絶縁体層で覆われたアクディブネトリックスアレイ基板であって、前記走査線 (ゲート線)に前記信号線 (ソース線)と同時に形成されるパターンを介して非成会性金属パターンが接続されて外部に取り出され、かつ、前記信号線 (ソース線)と同時に形成されるパターンと前記非成会性金属パターンと前記非成会性金属パターンとの接続点が前記絶縁体層の内部に存することを特敵とするアクディブマトリックスアレイ基板。

【請求項4】 非腐食性金属パターンが画素電極の材料である+TO (Inox — Snox) である諸求項3に記載のアクティブマドリックスアレイ基板。

【請求項5】 絶縁基板の一平面上に、餌数の走査線 (ゲート線)及び損数の信号線(ソース線)が形成され。 ると共に、前記走査線(ゲート線)と前記信号線(ソース線)の各交差点にスイッチング素子を介して画素電極 が配置され、前記走査線(ゲート線)がアルミニウム

(AT) 又はアルミニウムを主成分とする金属で形成されると共に、前記走登録(ケード線)の表面上に陽極酸化映を有し、かつ、全体が絶様体層で限われたアクティブマトリックスアレイ基板の製造方法であって、絶縁基板の一平面上に走登録(ゲート韓)を短縮状態で形成した後、陽極酸化工程前にアクティブマトリックスアレイ基板の割断予定線の内側近傍から割断予定線を径差するように前記走登線(ゲート線)上の一部にレジストを塗布し、信号線(ゲート線)形成工程のエッチングによっ

で前記走登線(ゲート線)の一部を除去した後、前記走 登線(ゲート線)を、前記アクディブマトリックスアレイ 不差板の割断予定線の内側近傍から割断予定線を交差す る非成会性金属パターンによって置換するごとを特徴と するアグティブマトリックスアレイ差板の製造方法。

(請求項5) 画無電極を形成する工程によって非腐食性金属パターンを形成する請求項5に記載のアクティブマトリックスアレイ参板の製造方法。

(計成項グ) 信号線(ソース線)を形成する工程によって非腐食性金属パターンを形成する請求項号に記載のアグティブマトリックスアレイ基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、画像表示のためのディスプレイなどとして用いることのできる液晶表示素子のデクティブマトリックスアレイ基板とその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】現在、液晶を用いた表示素子は、ビデオカメラのビューファインダーやボケット TV さらには高特理投写型TV、パソコン、ワープロなどの情報表示端末など、種々の分野で応用されてきており、開発、耐品化が活発に行われている。その中で代表的なものとしてアクティブマトリックス型の液晶表示素子があり、カラー化、高画質化を実現することができることから、非常に注目されている。これは、マトリックス上に配置された画素電程にそれぞれスイッチング素子を設けたものである。 一般できるようにされている。高、スイッチング素子とじては、海賊トランジスタ(TFT)を用いたものが主流である。

ての 0.03] このアクティブマトリックス型の方式は、大容量の表示を行っても高いコントラストを保っことができるという大きな特徴を有しており、特に近年、市場、要望の極めて高いラップトップパソコンやノートパソコン、さらには、エンジニアリングワークステーション用の大型・大容量ブルカラーディズブレイの本命として開、発、商品化が盛んに行われている。

「00041図11に、アクティブマドリックスアレイ 芸板を用いて作製した液晶表示素子の一般的な例として、従来の意味トランジスタ芸板を用いた液晶表示素子の構成図を示す。図1.1において、1.6は光源を示している。 2世代・ランジスタアレイ基板(エドエアレイ基板)1.7の上には、複数の走査線(ゲート線)1.8と複数の信号線(ゾース線)1.9の各交差点に対応して画素・電極2.0と渡峡トランジスタ(TFT)2.1とが形成されている。また、2.2は液晶層を示している。2.3は、透明電極膜2.4及びマトリックス状の遮光層(ブラックマトリックス)2.5が形成された対向ガラス基板を示しる。

ている。26は、エドエアレイ参阪17及び対向ガラス 参板23の外側に配置された偏光板である。この液晶表 示素子の大き食化に伴う信号の高速化による信号の歪み や、大画面化による配換体端部での信号の歪みが至しる が、それを解決するには低抵抗の配換材料を用いる必要 があり、主にアルミニウムやアルミニウムを主成分とす る金属が配換材料として使用されている。

【0005】TFTアレイ基板1.7を用いた液晶表示素 子の組立工程において、液晶層22の液晶分子を所定の 方向に配向させるために、完成したエFT、アレイ基板1 7及び対向ガラス基版23の上に配向映を途布し、その、 表面を所定の方向に布で擦ってラビング処理を施す。し かし、このラビング処理の摩擦によって静電気が発生 し、液膜トランジスタ(TFT)21が破壊されてしま。 う。この静電破壊を防止するために、図12に示すよう に、走査線(ゲート線)(18と信号線(ソース線)(19) とを各々一括して接続することにより、静電気を分散さ ・せる方式を採っている。また、走査線(ゲート線)18 と信号線(ソース線) 19との短路検査を一括して行う だめにも、図12のように各配線を接続することが必要 である。図12中、27は、液晶表示素子を組み立てた 後、短絡されたゲード線18及びソース線1日を分離す るために、基板周辺を切り落とす基板割断線を示してい

「0006」加えて、上記した意味トランジスタの一部 材であるゲート経縁映の形成方法として、関極酸化の手 法が採られていることでは、プラスの電圧を印加したゲート金属であるアルミニウムとマイナスの電圧を印加した安定金属電極を、電解質溶液に漬けると、プラス側の、アルミニウムが酸化され、これが絶縁時(酸化アルミニウムへ10×)になるプロセスであり、室温程度の既温で酸化が可能で、欠陥の少ない敏密な絶縁限を得ることができ、しかも映厚の制御性に優れるなど、多くの利点を有している。ゲート執を一括して喝極酸化しなければならないが、そのためにはガラス差板上に設けた電流供給配線に全てのゲートは変更結ずる必要がある。そのゲートパターンの様子を図13に示す。アレイ基板17の上に、化成電流供給ライン28とゲート執18がフォトリソグラスで技術によって形成されている。

#### 100071

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の構成では、陽極酸化工程やTFTの静電破壊防止上の理由から、差板割断後に、ゲート線を形成するアルミニウム又はゲース線を形成するアルミニウムが基板場面において露出する構造となっている。このため、液晶表示素子完成後の時間経過と共に空気中の水分の影響で、差板の場面において露出したアルミニウムからなるゲート配線の廃食が起こり、その範囲が徐々に広がって、最終的には液晶が充填されている画像表示部にまで及ぶ。その結果、液晶層に不純物が温入したり、液晶が外部に流出す

るなど、致命的な問題が生じている。

(1000日) 水発明は、従来技術におげる前記課題を解決するため、簡単なプロセスによって画像信頼性の高い 液晶表示素子を実現することができるアクティブマトリックスアレイ基板とその製造方法を提供することを目的 とある。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため、本発明に係るアクティブマトリックスアレイ萎板の第1の構成は、路縁基板の一平面上に、複数の走査線(ゲート線)及び複数の信号線(ソース線)が形成されると共に、前記走査線(ゲート線)と前記信号線(ソース線)の各交差点にスイッチング未子を介して画素をした。前記走査線(ゲート線)がアルミニウムを主成分とする金属に関係を行う。又はアルミニウムを主成分とする金属に関係を行う。又はアルミニウムを主成分とする金属に関係を行う。又はアルミニウムを主成分とする金属に関係を行う。というに関係を行う。これであって、前記走査線(ゲート線)に非廃金性金属パターンが接続されて外部に存まる。とを特徴とする。

【00101また、前記本発明の第1の構成において は、非商会性金属パターンが信号線(ソース線)の材料 であるチタン(Ti) 又はタンタル(Te) であるのが 好ましい。

【0011】また、本発明に係るアクティブマトリック スプレイ基板の第2の構成は、絶縁基板の一平面上に、 複数の走査線 (ゲート線) 及び複数の信号線 (ツース 44)が形成されると共に、前記走査44(ゲート44)と前 記信号線(ソース線)の各交差点にスイッチング未子を 介。して画素電極が配置され、前記走査線(ケート線)が アルミニウム (A-1) 又はアルミニウムを主成分とする 金属で形成されると共に、前記走査線(ゲート線)の表 面上に陽極酸化阱を有じ、かつ、全体が絶縁体層で関わ れたアクティブマトリックスアレイ基板であって、前記 走査線(ケート線)に前記信号線(ソース線)と同時に 形成されるパターンを介して非腐食性金属パターンが接 統されて外部に取り出され、かつ。前記信号線(ソース) 線)と同時に形成されるパターンと前記非腐食性金属パ ターンとの接続点が前記絶縁体層の内部に存することを 特徴とする。

【OO1.2】また、対記本発明の第2の構成においては、非腐食性金属パターンが画素電極の材料である。1 TO(InOx - SnOx)であるのが好ましい。また、本発明に係るアクティブマトリックスアレイ基板の製造方法は、絶縁基板の一平面上に、複数の走空鏡(ケート線)及び複数の信号線(ソース線)が形成されると共に、対記走空線(ゲート線)と前記信号線(ソース線)の各交差点にスイッチング素子を介して画素電極が配置

され、耐記主登線(ゲート線)がアルミニウム(A-) 又はアルミニウムを主成分とする金属で形成され、かつ 表面上に陽極酸化膜を有してなるアクティブマトリック スアレイ差板の製造方法であって、能縁基板の一平面上 に生登線(ゲート線)を短絡状態で形成した後、陽極酸 化工程前にアクティブマトリックスアレイ基板の割断子 定線の内側近傍から割断予定線を交差するように耐記主 登線(ゲート線)上の一部にレジストを塗布し、信号線 (ゲート線)が成工程のエッチングによって耐記主登線 (ゲート線)の一部を除去した後、耐記正登線(ゲート 線)を、耐記アクティブマトリックスアレイ基板の割断 予定線の内側近傍から割断予定線を交差する非病食性金 属パターンによって置換することを特徴とする。

【00:131また、前記本発明方法の構成においては、 画素電極を形成する工程によって非两会性金属パターシ を形成するのが好ましい。また、前記本発明方法の構成 においては、信号は《ソースは》を形成する工程によっ て非两会性金属パターンを形成するのが好ましい。 【00:14】

[作用] 前記本発明の第1の構成によれば、アルミニウム(A()又はアルミニウムを主成分とする金属で形成された走査線(ケート線)に非腐食性金属パタージが関続されて外部に取り出され、かつ、前記走査線(ゲート線)と前記非腐食性金属パターンとの接抗点が絶縁体層の内部に存するようにされていることにより、走査線(ゲート線)を形成するアルミニウム又はアルミニウムを主成分とする金属が外部に露出することはないので、長時間経過しても基極端面で配線の腐食が発生することはない。その結果、信頼性の高い液晶表示素子を提供することができる。

【りつうち】また、前記本発明の第1の構成において、 非路会性金属パターンが信号線(ソース線)の材料であるチダン(で))又はタンタル(Te)であるという好ましい構成によれば、スパッタリング法によって信号線(ソース線)と非腐食性金属パターンを同時にパターン・形成することができるので、アクティブマドリックスアレイを板の製造工程数を削減することができる。

【0016】また、前記本発明の第2の構成によれば、アルミニウム(A 1)又はアルミニウムを主成分とする金属で形成された走査線(ケート線)に信号線(ゲース線)と同時に形成されるパターンを介して非廃食性金属パターンが接続されて外部に取り出され、かつ、前記信号線(ゲース線)と同時に形成されるパターンと前記非廃食性金属パターンとの接続点が絶縁体層の内部に存するようにされていることにより、信号線(ゲース線)にもアルミニウム(A 1)又はアルミニウムを主成分とする金属を用いることができるので、さらに大容量・大画面のアクティブマトリックスアレイ基板に適用することが可能となる。

【ロロ17】また、前記本発明の第2の構成において、

非腐食性金属パターンが画素電極の材料である「TO(Inox = Sinox)であるという好ましい構成によれば、スパッタリング法によって画素電極と非腐食性金属パターンを同時にパターン形成することができるので、アクティブマトリックスアレイ基板の製造工程数を制減することができる。

【D C 1 8 1 また、前記本発明方法の構成によれば、絶縁を振の主平面上に走査線(ゲート線)を短絡状態で形成した後、陽極酸化工程前にアクティブマトリックスアレイ基板の割断子定線の内側近傍から割断予定線を交差するように前記走査線(ゲート線)の一部にレジストによって前記走査線(ゲート線)の一部を除去した後、前記走査線(ゲート線)を「前記アクティブマドリックスアレイ基板の創断予定線の内側近傍から割断予定線を交差する非腐食性金属パターンによって置晩するようにより、基板割断予定線でガットしても、走査線(ゲート線)を形成するアルミニウム又はアルミニウムを主成分とする金属が外部に露出することのないアクティブマトリックスアレイ基板を効率良く合理的に作製することができる。

[COO19]また、前記本発明方法の構成において、画来電極を形成する工程によって非腐食性金属パターンを形成するという好ましい構成によれば、アクティブマトリックスアレイ基板の製造工程数を削減することができる。

【0020】また。前記本発明方法の構成において、信号は(ソースは)を形成する工程によって非典会性金属パターンを形成するという呼ましい構成によれば、アクティブマドリックスアレイ基板の製造工程数を削減することができる。

[0021]

【実施例】以下、実施例を用いて本発明をきらに具体的。 に説明する。

を第1の実施例>図1〜図5は本発明の第1の実施例の 薄膜トランジスタアレイ基板の作製工程図である。また、図1〜図5の各(6)は図1〜図5の各(6)の一 点鎖線での断面図である。

「00221ます、図1に示すように、アレイ基板1の上に、スパッタリング法によって「TO(「nox-snox-substitution」とは、画素電極4をパターン形成した後、アルミニウムを用いてゲート線2を短絡状態で形成を表す。次いで、図2に示すように、フォトレジス内3を非陽極酸化既領域、すなわちゲート線2と非腐食性金属パターン3(図4参照)との接続部分及び基版部断予定線11の近傍のゲート線2の除去部分に途布した。そして、この状態で、酒石酸アンモニウム水溶液とエチレングリコールの温含液中で短絡したゲート線2に電圧を印加し、ゲート線2の上に陽極酸化既12を形成した。この場合、ゲート線2の上のフォトレジスト13を途布

. 3 %

した部分は化成液に接触しないため、この部分には陽極 酸化映12が形成されない。次いで、図3に示すよう に、フォトレジスト、13を除去した後、各々室化シリコ ン(S(Nx)。アモルファスシリコン(a)S()。 変化シリコン(S-L'Nx-)。をブラスマ CV D法によって 順次堆積させるごとによりが第1絶縁体層で、半導体層 6、第2節縁体層フを順に狭層した。尚、この場合、第 2.絶縁体層プのみをパターン化した。その後、第1.絶縁 体層5、半導体層6をドライエッチングすることによっ て開口部1.4を設け、ゲート線2を形成するアルミニウ ムを露出させた。次いで、図4に示すように、スパッタ リング法によって非腐食性金属であるチタン(エコ)を1 ・堆積させることにより、ソース電極8、ドレイツ電極9 及び非廃食性金属パターン3を同時にパターン形成し た。このようにソース電極日を形成する工程によって非 腐食性金属パターン3を形成するようにしたので、液晶 表示素子の製造工程数を削減することができる。尚、こ の時のエッチングによって基板割断予定線11の近傍に あるアルミニウムが除去される。 最後に、図5に示すよ うにの第3語縁体層(\*\*\*ロを成膜(b)) パターン化した。そこ の結果、図5のようにゲート線2の端面が第3絶縁休度 10によって覆われ、基板割断予定線11でカットして も、ゲート線2のアルミニウムが外部に露出しない構成 となった。

[0023]以上のような様成を有する薄膜トランジスタアレイ差板と対向ガラス基板とを組み合わせ、ガラスを板の割断後に液晶注入を行い液晶表示素子を作製した。そして、この液晶表示素子の高温動作試験を行い、従来の薄膜トランジスタアレイ基板で作製した液晶表示素子と比較評価した。その結果、基板場面にアルミニウムが露出している従来の液晶表示素子の場合には、100時間が経過した時点ですでに基板場面においてゲート線(アルミニウム)の腐食が発生した。じかし、本実施側の場合には、2000時間経過してもゲート線(アルミニウム)の腐食は発生せず、信頼性の高い液晶表示素子を作製することができた。

【のの24】尚、本実施例においては、ソース電優日の、 材料としてチタン(Ti) を用いた場合を例に挙げて説 明したが、必ずしもこれに限定されるものではなく、例 えばタンダル(Te)を用いても同様の結果を得ること ができる。

【0025】 < 第2の実施例 > 図 6 ~ 図 1 0 は本発明の 第2の実施例の達度ドランジスタアレイ基板の作製工程 図である。また、図 6 ~ 図 1 0 の 各 ( b ) は図 6 ~ 図 1 0 (a) の - 点鏡線での断面図である。

【QD 2 6】ます。図6に示すように、アレイ基板1の上に、スパッタリング法によって1丁〇(InOx - SnOx)を堆積させて、非腐食性金属パターン3と画素電極4を同時にパターン形成した後、アルミニウムを用いてゲート線2を短絡状態で形成した。このように画素

電極4を形成する工程によって非腐食性金属パターン3 を形成するようにしたので、液晶表示素子の製造工程数 を削減することができる。次いで、図グに示すように、 フォトレジスト 13 を非陽極酸化映領域、すなわちゲー ト鉄2とコンタクト金属パターン15(図9参照)との 接続部分及び基板割断予定線1.1の近傍のゲート線2の 除去部分に逸布した。そして、この状態で、第1の実施 例と同様の化成液中で原絡したゲート線2に電圧を印加 じパケード線2の上に陽極酸化映12を形成した。この 場合、ゲート線2及び非腐食性金属パターン3の上のフ オトレジスト13を途布した部分は化成液に接触しない ため、この部分には陽極酸化膜12が形成されない。次 いて、図 8に示すように、フォトレジスト1/3を除去し た後、第1絶縁休履5、半導休履6、第2絶縁休履7を1 順に結磨した。材料及び形成方法は第1の実施例と同様。 である。その後、非陽極酸化期領域上の第1絶縁体層 5、半導体層 5をドライエッチングすることによって開 口部14を設け、ゲートは2を形成するアルミニウムと 非廃食性金属バタニン3を露出させたご次いで、図9に ※示すように、ソース電極8とドレイン電極9の材料である るチタン/アルミニウム (Ti/Ai)の2層を用い、 スパッタリング法によってソース電極8、ドレイン電極 9と同時にコンタクト金属パターン15を形成し、この コンタクト金属パターン1.5によってゲート数2と非廃 食性金属パターン3とを接続した。尚、この時のエッチ ングによって基板割断子定線11の近傍のアルミニウム が除去される。最後に、図10に示すように、第3絶縁 |体層1 Oを成膜し、パターン化した。その結果、図1 O のようにゲート線との端面が第3絶縁体層10によって 覆われ、基板割断子定線11でカットしても、ゲート線 のアルミニウムが外部に露出しない構成となった。 夏口27] 本実施例は、ソース配線にもアルミニウム を用いた薄膜トランジスタアレイ基版に関するものであ る。このようにツース配線にもアルミニウムを用いるこ とにより、第1の実施例と比較してさらに大容量・大画。 面の薄膜トランジスタアレイ基板に本実施例を適用する ことが可能となる。

【0028】以上のような構成を有する海峡トランシスタアレイ萎板と対向ガラス萎板とを狙み合わせ、ガラス萎板の割断後に液晶注入を行い液晶表示素子を作製した。そして、この液晶表示素子の高温動作試験を行い、近来の海峡トランシスタアレイ萎板で作製した液晶表示素子と比較評価したところ、第1の実施例と同様の結果が得られ、ソース電極のにアルミニウムを用いても信頼性の高い液晶表示素子を作製することができた。【10029】尚、上記第1又は第2の実施例においては、アルミニウムを用いてゲート線2を形成しているが、必ずしもこの構成に限定されるものではなく、ゲード線2の材料はアルミニウムを主成分とする金属であればよい。

#### [0030]

「発明の効果」以上説明したように、本発明に係るアクティブマトリックスアレイを仮の第1の構成によれば、アルミニウム(A・1)又はアルミニウムを主成分とする金属で形成された走査線(ゲート線)に非腐食性金属パターンが接続されて外部に取り出され、かつ、前記走査線(ゲート線)と前記非腐食性金属パターンとの接続点が絶縁体層の内部に存するようにされていることにより、走査線(ゲート線)を形成するアルミニウム又はアルミニウムを主成分とする金属が外部に露出することはない。その結果、信頼性の高い液晶表示素子を提供することができる。

【ロロ31】また、本発明に係るアクティブマトリック スプレイ基板の第2の構成によれば、アルミニウム《A 1) 又はアルミニウムを主成分とする金属で形成された 走査線(ゲート線)に信号線(ソース線)と同時に形成 されるパターンを介して非腐食性金属パターンが接続さ れて外部に取り出され、かつ、前記信号線(ウノース線) と同時に形成されるパタミンと前記非腐食性金属パタミ ンとの接続点が絶縁体層の内部に存するようにされてい るごとにより、信号鎮(ソース線)にもアルミニウム (A1) 又はアルミニウムを主成分とする金属を用いる ことができるので、さらに大容量・大画面のアクティブ マトリックスアレイ基板に適用することが可能となる。 【0032】また。本発明に係るアクティブマトリック スアレイ基板の製造方法によれば、路縁基板の主平面上 に走査袋(ケート袋)、を短絡状態で形成した後、「陽極酸」 北工程前にアクティブマトリックスアレイ基板の割断子 定線の内側近傍から割断予定線を交差するように前記走 査線 (ゲート線) 上の一部にレジストを塗布し、信号線 (ソース線) 形成工程のエッチングによって前記走査線。 (ゲート線)の一部を除去した後、前記走登線 (ゲート 線)を、前記アクティブマトリックスアレイ基板の割断 予定線の内側近傍から割断予定線を交差する非腐食性金 届パターンによって置換するようにしたことにより、基・ 板割断予定線でカットしても、走査線(ケート線)を形 成するアルミニウム又はアルミニウムを主成分とする金 展が外部に露出することのないアクティブマトリックス アレイ基板を効率良く合理的に作製することができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例の意味トランジスタ基板 の第1の作製工程図

【図2】本発明の第1の実施例の漢映トランジスタ基板 の第2の作製工程図

【図3】本発明の第1の実施例の薄膜トランジスタ基板 の第3の作製工程図

【図4】本発明の第1の実施例の強限ドランジスタ基板 の第4の作製工程図 【図5】 本発明の第1の実施例の意味トランジスタ基版。 の第5の作製工程図

(図6) 本発明の第2の実施例の薄膜トランジスタ基版 の第1の作製工程図

【図7】 本発明の第2の実施例の薄膜トランジズタ基板の第2の作製工程図

【図8】本発明の第2の実施例の薄膜ドランジスタ基版 の第3の作製工程図

【図9】 本発明の第2の実施例の薄膜トランジスタ基版 の第4の作製工程図

【図 1 O】本発明の第2の実施例の薄膜トランジスタ基板の第5の作製工程図

【図1・1】従来のアクティブマトリックス型液晶表示素・子の破略構成を示す分解斜視図である。

【図12】従来の意味トランジスタ基板上のゲート線と ソース線の概略構成を示す平面図である。

【図1:3】従来の薄膜トランジスタ基板上のゲートはパターンの機略構成を示す・平面図である。

『符号の説明』

エネアレイ基板

さ・ゲート級

3 非腐食性金属パターン

4 画素電極

5 第 1 絶縁体層

5 半遂体層

7 第2路線体層

8 ツース乗棒

9 ドレイン電極

1.0 第3絕緣体層

11 基版割断予定额

12 陽極酸化膜

13 フォトレジスト

14 開口部

1.5 コンタクト金属パターン

十6、光源:

17 漢映トランジスタアレイ基板(TFTアレイ基・

板)

18 走査線(ゲート線)

19. 信号線 (ソース線)

2.0 画集電極

21 薄膜トランジスタ(TFT)

2.2 液晶層

20 対向ガラス基板

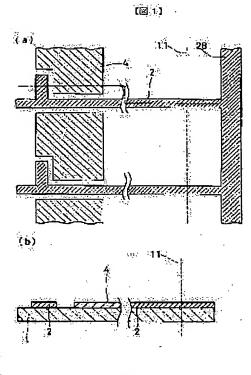
2.4 透明電極膜

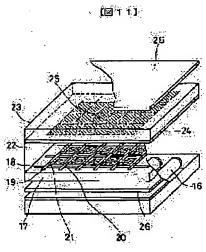
2.5 遮光層(ブラックマトリックス)

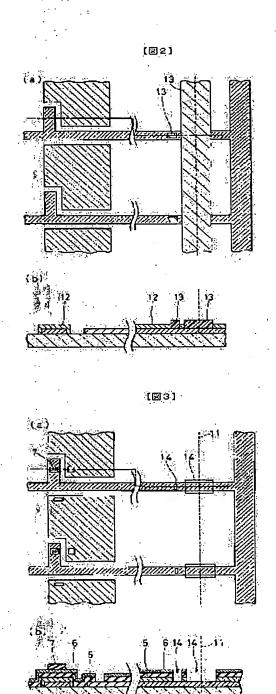
2.5 偏光板

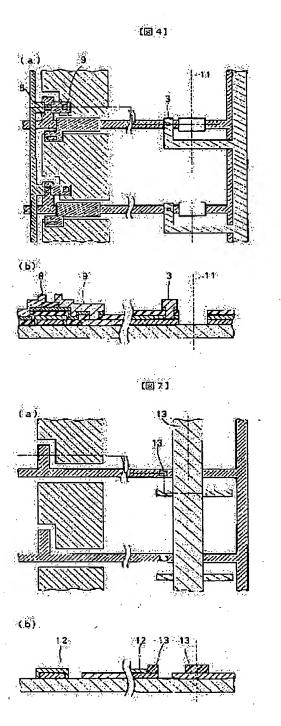
2.7 基板割断镍

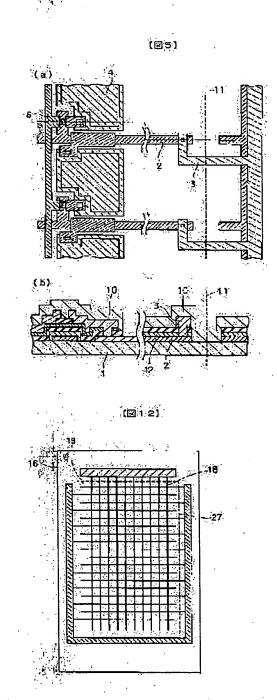
28 化成電流供給ライン

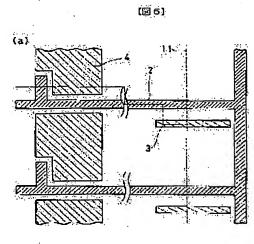


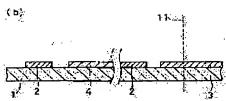


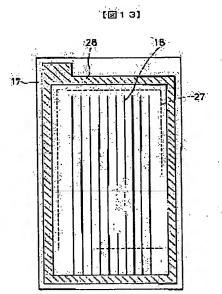


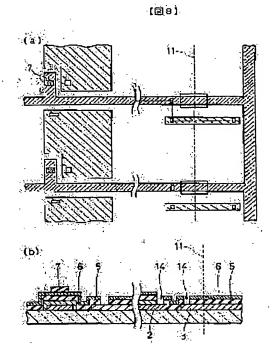


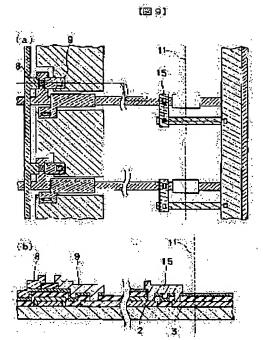


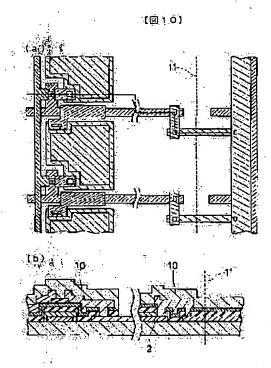












# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

C □ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.